# Best Available Copy

# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

62-003434

(43) Date of publication of application: 09.01.1987

(51)Int.Cl.

G11B 7/08

G02B 27/62

(21)Application number : 60-142937

(71)Applicant: MATSUSHITA ELECTRIC IND

CO LTD

(22) Date of filing:

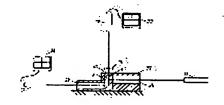
28.06.1985

(72)Inventor: ISHIDA MASAHIRO

# (54) LIGHT AXIS ADJUSTING METHOD FOR OPTICAL PARTS

# (57)Abstract:

PURPOSE: To set the incident light axis secure by adjusting the light axis of the polarizing beam splitter earlier, removing the individual accumulative error of the optical parts in setting the light axis and confirming the reflecting light axis position from the reflecting surface simultaneously at this stage. CONSTITUTION: First, a polarizing beam splitter 5 is rotated in the direction 41 of an arrow, the light axis central position is determined by the first monitor 33, and next, the laser light reflecting position of a reference laser 31 is watched by a mirror 36 with the second monitor 35. At such a time, when the reflecting light is at the center on the monitor 35, the relative angle accuracy of the polarizing beam splitter





5 can be judged to be correct, and when the reflecting light is dislocated largely on the monitor 35, the error is confirmed for the relative angle of a polarizing surface 25 and a reflecting surface 11, and at such a time point, the polarizing beam splitter can be removed. When the adjustment is completed, in the sequence of a projected cylindrical lens 4b, a recessed cylindrical lens 4a, a collimator lens 3 and a laser 2, the light axis is set to the light axis central position on the monitor 33 along the light axis of the reference laser 31. Thus, the light axis is set without fail.

### **LEGAL STATUS**

## ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭62-3434

@Int\_CI.4

識別記号

庁内整理番号

國公開 昭和62年(1987)1月9日

G 11 B 7/08 G 02 B 27/62 A-7247-5D 8106-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

光学部品の光軸調整方法

②特 願 昭60-142937

❷出 願 昭60(1985)6月28日

砂発明者 石 |

正博

門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

②出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

②代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

明 細 書

1、発明の名称

光学部品の光軸調整方法

- 2、特許請求の範囲

  - (2) 記録媒体に対して鉛直な入射光軸を決定する 光学部品を先頭に光軸調整を行なうことを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の光学部品の光軸 胸整方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、円盤状の記録媒体(以下ディスクと

称する)上にレーザー光を微小光に絞りディスク に情報を記録する、あるいはディスクに記録され た情報を再生する等の光ディスク装置に利用され るもので、特にこれら光ディスク装置の光学へっ ト部における光学部品の光軸調整方法に関するも のである。

### 従来の技術

近年、光ディスク装置はその記憶容量の大きさ あるいは短時間でのランダムアクセス機能等から 従来の情報記憶装置として各方面から関心を集め ている。この装置に用いられる光学部品は各々高 い精度で仕上げられてかり、従ってこれら光学部 品の組立にも高い精度が要求されるが他方簡便で かつ正確な組立調整法が望まれている。

以下図面を参照しながら上述した従来の光軸調整方法の一例について説明する。

第2図は従来の光学部品の光軸調整方法を説明 するための光学系の一例を示すものである。第2 図にかいて1はディスク、2は光源のレーザー、 3はコリメートレンズである。4 a , 4 b はレー ザー2から発射される光強度が非等方を楕円状ピ -- ムをほぼ円状に整形させるための凹凸の組合せ シリンドリカルレンスであり、ことでは楕円状と ームの狭い方の断面を示している。8はレーザー 2からのヒームをディスク1 に鉛直に入射させる ために偏光面2gで直角に反射させる偏光ビーム スプリッターである。Bは爿波長板で、ディスク 1 からの反射光はとの火波長板により偏光方向を 変え、前配偏光ピームスプリッター偏光面8を今 度は反射するととなく通過する。ては絞りレンズ で、レーザー光を微小光に絞りディスク1上にピ ームを結僚させるものである。一方ディスク1か らの反射光は前述したように偏光面25を通過し、 また反射面11で光路を変え、更にデテクタレン メ8で絞り込まれ、フォーカス用デテクタ9及び トラッキング用デテクタ10に導かれる。12は 前述フォーカス用デテクタ9及びトラッキング用 **デテクタ1 口に反射光をそれぞれ分割するミラー** である。上記引用した光学系において従来の光軸 調整方法を説明する。第3図,第4図において13

心位置にくるよう設定されるの作業まででレーザ - 2から凸シリンドリカルレンズ4 bまでの光軸 調整を終了する。

次に偏光ビームスプリッター 5 の光軸調整を行なりが、今度は前述のモニタ1 7 の光軸中心位置に偏光面 2 6 による反射光が結像するように偏光ビームスプリッターを第3 図に示す矢印方向の入りででする。以上でディスク1 に対する。以上でディスク1 に対するが、これら光軸調整を行なう目的は、絞りレンズでにより絞られるとしてでなったがを無収差に近いでは、中に対するためで、特にディスクに対する公ので、特にディスクを置全体の性によりの厳密を光軸調整は光ディスク装置全体の性能とからも重要な位置づけにある。

一方、ディスク1からの反射光学系においては デテクタレンズ8により絞られるビームがフォー カス用デテクタ9の受光部に正しく絞り込まれる 必要があり、特に第2図の優光ビームスプリッタ - 5のようにひとつの光学部品がディスクへの入 射光軸とディスクからの反射光軸を決定している は光軸調整の基準となる基準レーザー、14はこの基準となる基準レーザー、15はモニタであカメラ14とは予りに対応するカメラ14とは予りに対応が、15は一が対抗に対応がある。17に対応がある。17に対応がある。17に対応がある。20にから低光がである。20にから低光がである。20にから低光がである。20にから低光がである。20にから低光がである。20にから低光がである。20にが、20に対応がある。20により、20には光軸上に対応がである。

以上のように構成された光軸調整装置について、 以下その手順について説明する。光学部品は第4 図に示すように基準レーザー13の光軸を基準に してモニタ15上の基準レーザー13の結像位置 がずれないように凸シリンドリカルレンズ4b, 凹シリンドリカルレンズ4a,コリメートレンズ 3の順で光軸が調整され、更にレーザー2もそれ 自身の発光パターンが前配モニタ15上の光軸中

場合はとりわけ偏光ビームスプリッター 5の偏光 面 2 5 及び反射面 1 1 との相対的を角度精度が重 要な要素となる。

発明が解決しようとする問題点

しかしながら上記のような光軸調整方法においては、前述した反射光学系の反射光軸位置の確認は循光ピームスプリッター5の調整時には行われず、光学ヘッド部としての調整時間ちデテクタ調整時にディスク1から取り出せる再生信号レベルの低いものが発見されると、手段としてフォーカス用デテクタを交換するやの必要が生じ、工程上における損失が著しいものとなっていた。

また光学部品の組立順序において引用した光学 系においては、光軸調整を凸シリンドリカルレン ズ4 b. 凹シリンドリカルレンズ4 a. コリメー トレンズ3. 更にレーザー2の順に行ない、最後 に偏光ビームスプリッター5の調整を行なってい るが、とれては組み立てられてゆく光学部品個々の僅かな光軸観差が累積され最終的な偶光ビームスプリッター6の調整において本当に正しい光軸 すなわちディスク1 に対する鉛直方向に調整されているかどうか信頼性に欠ける面があった。

本発明は上記問題点に鑑み、まず上述した優光 ピームスプリッターの相対的な角度精度を初期の 調整工程において確認できるようにし、また同時 に光学部品の組立手順による光軸の累積調整を排 除し、確実でかつ効率の良い光学部品の光軸調整 方法を提供しようとするものである。

### 問題点を解決するための手段

上記問題点を解決するために本発明の光軸調整方法は、基準レーザーに対応しディスクに対して 鉛直方向に第1のカメラを配置し、かつディスク からの反射光軸位置に第2のカメラを配置し、ま た各々のカメラに対応するモニタを傭えたもので ある。

### 作用

本発明は上記した構成によって、偏光ビームス

させ、その反射光位度で確認する。37は第2図における光学部品を収納する光学台で、前記基準レーザー31の光軸上に配置されている。38は凸シリンドリカルレンズ4b, 凹シリンドリカルレンズ4a, コリメートレンズ3及びレーザー2の入射光学系部品を収納する収納穴、39はデテクタレンズ8, ミラー12, フォーカス用デテクタ3及びトラッキング用デテクタ10の反射光学系部品を収納する収納穴、40はディスク鉛直方向に対するレーザー光の通過用穴である。

以上のように構成された光軸調整装置について 以下第1図及び第2図を用いてその動作を説明する。

本発明の光軸調整方法においては、ディスクに対してビームを鉛度方向に最終的に入射させる光学部品から先に調整することが特徴で、第2図における光学系においては偏光ビームスプリッター5から扱うことになる。手順としては偏光ビームスプリッター5を矢印方向41に回転させ第1のモニタ32により光軸中心位置を決定し、その次

プリッターの光軸調整を先に行なりことで光軸設定における光学部品個々の系積調整を排除し、また同時に反射面からの反射光軸位置をこの段階において確認しよりとするものである。

### 夹 始 例

以下本発明の一実施例の光軸調整方法について 図面を参照しながら説明する。

以上のように本実施例によれば、ディスクに対 する入射光軸またディスクにより反射される反射 軸位置に対応する各々のカメラ及びモニタを備え ているので、個光ピームスプリッターを調整する 場合に両者を同時に確認することが可能で、また この個光ピームスプリッターから先に調整するこ とでディスクに対する鉛度方向への光軸設定が入 射光学系光学部品の光軸誤差を含まず確実なもの となる。

また第5図は光学系の第2の例を示すもので、41は偏光ビームスプリッター、42は反射光路を変換するミラー、他は第2図の構成と同様なもものである。この例においては第2図に示すのの反射光軸位置は前記をしようー42を矢印方向43に回転させ自在に調整しようととかであるが、この場合においても偏光ビームスプリッター41から光軸調整を始めてヤればスクに対するの光神融定を確実に行なうとができる。

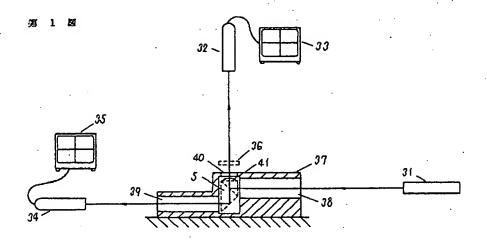
### 発明の効果

以上のように本発明は、光学部品の光軸設定に おいて基準レーザーと、ディスクに対して鉛直方 向に配置された第1のカメラ及びモニタと、また ディスクからの反射光位置に配置された第2のカ メラ及びモニタとを備えることにより、優光ビー ムスブリッターによるディスクへの入射角度の関 整とその反射光軸の位置特度の確認が容易に行な え、またディスクに対する入射光軸を最終的に決 定する光学部品である個光ピームスプリッターか ら先に光軸調整を始めることによりその他入射光 学系部品個々の光軸調整を辞除して確実な入射光 軸散定が為されるものである。

### 4、図面の簡単な説明

第1図は本発明の光軸調整方法を採用した光軸 調整装置の概念図、第2図は光学系の例を示す構成図、第3図は従来の光軸調整方法を採用した光 軸調整装置の概念図、第4図は第3図の調整中途 の状態を示す図、第5図は光学系の第2の例を示 す構成図である。

1 ……ディスク、31 ……基準レーザー、32 ……第1 のカメラ、33 ……第1 のモニタ、34 ……第2 のカメラ、35 ……第2 のモニタ、5 … … 個光ビームスブリッター、37 ……光学台。
代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名



第 2 図

